## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-229886

(43)Date of publication of application : 11.10.1991

(51)Int.CI.

C23F 4/00 H01L 21/302

(21)Application number: 02-023419

(71)Applicant: RES DEV CORP OF JAPAN

(22)Date of filing:

01.02.1990

(72)Inventor: OKAZAKI SACHIKO

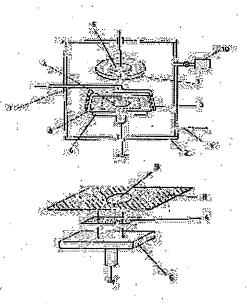
**KOKOMA MASUHIRO** 

#### (54) ATMOSPHERIC GLOW ETCHING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To stably etch even a large-area substrate without generating an arc discharge at the time of plasma-etching the substrate surface by introducing a mixture of a rare gas and a reactive gas between the parallel electrodes coated with a solid dielectric and producing atmospheric glow plasma.

CONSTITUTION: The upper and lower electrodes 5 and 6 are arranged in parallel in an atmospheric reaction chamber 2, a solid dielectric 7 is provided on the surface of the upper electrode 5, a resin substrate 4, for example, is placed on the lower electrode 6, and a mask 8 consisting of a solid dielectric and having a hole 9 at its center is arranged on the surface of the substrate 4. A mixture of a rare gas such as He and Ar and a reactive gas such as O2 is injected from a perforated injection nozzle 3 through a gas inlet 1 onto the surface of the substrate 4 in the vessel 2 to produce atmospheric glow plasma between the electrodes 5 and 6, and the substrate 4 is plasma—etched at atmospheric



pressure. Even if the substrate 4 is made of metal, a stable glow discharge is generated, and the large-area substrate 4 is uniformly etched without generating an arc discharge.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ◎公開特許公報(A) 平3-229886

(1) Int. Cl. 5

識別記号 庁内繁理番号

④公開 平成3年(1991)10月11日

C:23 Fe 4/00 H 01 L 21/302

7179-4K 8122-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

**公発明の名称** 大気圧グロープラズマエツチング方法

頭 平2-23419 (21)特

弘

②出 頭 平2(1990)2月1日

医磁气管 医乳光病 医海通

東京都杉並区高井戸東 2-20

東京都千代田区永田町 2丁目 5番 2号

马摇 化双氯基酚二酚 美国大學 化

(1) (4) 人名格勒特人西西巴克斯特克马克格

the many than the second

埼玉県和光市下新倉843-15

新技術事業団 弁理士 西澤 利夫

化双基子数数 人名英格兰斯 医多种毒

医毛细胞 医多次染色点

医水头 经完全的 解自体的 医多角菌素 撤收 医维维尔

#### 

大気圧グロープラズマエッチング方法 2.1特許(請求**必**範囲) + 文 c + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( )

Chilipping that are personal

(1) - 方または双方に固体誘電体を被覆した 平行電極間において、、希ガスと反応性ガスとの混 合ガスを導入して大気圧グロープラズマを生成さ する大気圧グロースラスマエッチング方法 3 . 海明の跳曲な説明

#### (産業上の利用分野)

この発明は、大気圧グロープラズマエッチング 方法に関するものである。なおんに詳しくは、この・ 発明は、大気圧下で安定なグロー放電プラズマを 生じさせ、生成した活性種により表面のエッチン。 グを行う大気圧アラスマ反応方法に関するもので、 为各个的信息派本联络公约的代 的现在分词复数事件

#### (従来の技術) こうしょ ステント こうかっかい

従来より、低圧グロー放電プラスマによる成果

法や表面改質法が広く知られており、産業的に様 タな分野に応用されてきてもいる。この低圧グロ 一放電ブラスマによる表面改質法としては、ハロ ゲン原子やシリコン原子を含んだ反応性ガスのア ラズマ化によって、エッチングやアモルステスシ リコンの薄膜形成を行うこいわゆるブラズマエッ チング法や堆積法が知られている心はない。

このような。ブラズマエッチング法や堆積法につ 世。基本表面之子,在本心心处理或论论,此代的人。 ンガス等のファ素化皮素化合物のスラズマでシリ コンや酸化シリコン膜をエッチングするものや、 シランガスはたはこれと酸素やアンモニアガスの 混合ガスをアラズマ励起して、シルコン基板また。 はガラス重板上にアモルファスシリコン膜、酸化 シリコン腰あるいは窒化シリコン膜を堆積させる。 ものなどがある. こうゅうちゅうしょう

(発明が解決しようとする課題)。 、 \*\*\*\*

しかしながら、これらの従来より知られている。 低圧グロー放電プラズマにはる表面処理方法は、 いずれも真空下での反応となるために、この低圧。 条件形成の装置および設備が必要であり、また大 面積基板の処理は難しく、しかも製造コストが高 価なものとならざるを得ないという欠点があった。

るために、希ガスと混合して導入した反応性化合 物を大気圧下にアラズマ励起させて、基板表面を 処理するプラズマ反応法をすでに提案しており、 その実施においては、優れた特性と機能を有する 表面を実現してもいる。しかしながら、この方法 によっても気体表面の処理には限界があり、特に 基板が金属または合金の場合においては、大気圧 でアーク放電が発生して処理が困難となる場合が あるいう問題があった。シュース・富力な場合を必要が

この発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされ たものであり、すでに提案した反応法をさらに発 展させて、基板が金属または合金の場合において も、また大面積基板の場合においても、アーク放 電を生ずることなく、反応活性が大きく、しかも 大気圧下で安定なプラズマを得ることのできる大 気圧グローアラズマエッチング方法を提供するこ

(実施例)中心 人名英克尔西尔英克斯 经高考基

以下、図面に沿って実施例を示し、この発明の 大気圧グロープラズマエッチング方法とその装置 についてさらに詳しく説明する。

第1図は、この発明の大気圧グローアラズマエ ッチングに用いることのできる装置の一実施例を 例示した断面図である。ウラッカルがからで

この例に示したように、この装置では、ガス導 を導入し、大気圧に保持したステンレスチャンバ 一等がらなる反応容器(2)内に多孔噴出ンズル (3)より基板(4)接面部に混合ガスを噴出さ せる、互いに平行配置した2枚の電極(5)(6) の一方の上部電極(5)の表面に固体誘電体(7) を配設し、この電板 (5) (6) 間において 大気 圧グロープラズマを生成させる。 うりょう シャン

> また、この例においては、茎板(4)として樹っ 脂板を用いることから、下部電極(6)にこの基。 板(4)をのせ、固体誘電体からなるマスク(8) を基板(4)表面に配置してもいる。

(課題を解決するための手段)

この発明は、上記の課題を解決するものとして この発明の発明者は、このような欠点を克服する。一方または双方に固体誘撃体被覆した平行電極間 において、希ガスと反応性ガスとの混合ガスを導 入して大気圧グロープラズマを生成させ、基板表 面をエッチング処理することを特徴とする大気圧 グロープラズマエッチング方法を提供する。

> この発明の大気圧グローアラズマエッチング方 法においては、反応性ガスに希ガスを混合した混 合ガスを用い、かつ固体誘電体を電極に配置した 誘電体被覆電極を基板に対して対向配置し、電極 間でグロープラズマを生成させることによっての 大気圧下で安定なグロー放電と基板の表面エッチ ング処理を可能とする。基板が金属または合金の 場合でも、安定なグロー放電が得られ、また大面 積板の場合にも、表面処理を確実に行うことがで

第2図はこの配置関係を示したものである。エ ッチング部には穴部 (9)を設けてもいる。また、 上記の装置には、ポンプ(10)やガス排出部 二 等组数层子 (11)を有している。

一般的には、大気圧でのグロー放電は容易には 生しない、高電圧を印加するためアーク放電が発 生しやすぐ、このため、基板の表面処理は困難と 大倉中でとらいるからの特別のようながとなるとは

スに希ガスを混合した混合ガスを用い、かつ固体 「請電体(7)を電極(5)に配設した誘電体被覆 電極を使用することによって、大気圧下で安定な グロー放気と、基板表面のエッチングとを可能と している、基板(4)が金属または合金の場合で、 も、安定なグロー放電が得られ、また大面積板の 場合にも、確実な表面エッチング処理を行うこと ができる。金属はたは合金を基板とする場合には、 下部電極(6)を固体誘導体で被覆するとさらに 有利となる。もちろん、基板 (4) がセラミック ス、ガラス、ゴム等の場合にも、安定なグロー放

電が得られ、大面積の表面処理を行うことができ る。

A SHEET

固体誘電体の材質としては、ガラス、セラミックス、アラスチック等の耐熱性のものを例示する ことができる。

グロー放電により希ガスと反応性ガスとの混合ガスを励起し、高エネルギーのアラズマを生成成させるためには、高周波電源からの高電圧の印加する電圧は、基板表面の性状や表面処理時間に応じて速度なものとすることができる。

響極の材質についても、格別の制限はなく、アルミニウム、ステンレス等の適宜なものとすることができる。

また、大気圧下において、より安定なアラズマを得るためには希ガスと反応性ガスとの混合ガスを
あーに拡散供給することが好ましく、このため、
この第1図に例示したように優出ノズルルのは、
は複数の嗅出口を設けることが有効でもある。
もちろん、温度センサ、基板加熱用に一夕、基

反応に用いるこれらのが大気中に放出した。 火災や人体への悪影響等の安全面にはは、が生する。 火災や人体への悪影響等の安全面にはは、ガスの あるかある。これを回避する。 の無異化を行うことが必要となる。よれ、大気を用する。 これらの点を考慮して、アラスマ反応系を大気と隔離する反応容器(2)を別の 容器で覆うこともできる。この隔離容器に接続した。 の、気圧程度に減圧することができる。なおこのときの放電機構は、大気圧下の放電機構と同様

> 次に、この発明の実施例を説明する 実施例 1

第1図に示した装置を用い、固体誘電体(7) としてマイカ板を有するアルミニウム平行電板 (5)(6)を用い、電極間距離を5mmとして、 大気圧グロープラズマを生成させた、基板(4) としてポリイミド(カプトン)を用い、マイカ板 をマスク(8)とした。CF、中へのO、の温度 板冷却用水冷パイプ等のさらに,所要の手,段を設けることも速宜になし得る。

使用する希ガスとしては、He, Ne, Ar等 の単体または混合物を適宜に用いることができる。 アーク放電を防止し、安定なグロー放電を得るた めには、質量の軽いHeを用いるのが好ましい また、希ガスと混合して導入する反応性ガスにつ いては、酸業ガス、および/またはCFiR C。F。、CHF,、あるいはSF。等のハログ ン化炭化水業や他の官能器を有する、もしくは有 しない炭化水素類などの任意のものを用いること ができる。また、複数種の反応性ガスを混合して 用いることもできる。さらに、使用する尿道性ガ スによっては、今日ダン、水栗を高巻きた品類人 してもよい。反応性ガスの使用者は割分に支える エッチング速度、エッチング後の歌画状態を所定 のものに制御することが可能となる。希ガスと反 応性ガスの混合比についても格別の制限はないが、 希ガス濃度を約65%以上、特に90%以上とす ) . A D t

を変化させて、プラズマエッチングを行った。尚、 CF・+O。の全流量を50cm。/ninで一定に 保持し、Heの流量を2000cm。/ninとした。 また、90 KHzの高周波を80 Wで印加した。 処理時間は60分とした。この時のでエッチングで 変更を1000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、1000mmのでは、1000mmのでは、1000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、100000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、10000mmのでは、1

図中の点線(a)は0.351orr、13.56 M H z、 によわ3003Wでの低圧法に従来の研究例を示しているでき

従来の低圧法では、CF・を約20% 添加した時にエッチング達度は最大となるが、大気圧グロープラズマ法ではO・100%で最大になり、CF・添加によってエッチング速度および中心線平均粗さともに減少することが確認された。また第4回に示したように、O・混合比が大きいほど水滴の接触角が小さくなり、CF・混合比が大きいと未処理のものより接触角が大きくなることが確認された。

なお、このエッチング中に、アーク放棄は発生 せず、安定な大気圧下でのグロー放撃が生じ、活

# 性の高いプラズマが得られた

出力 8 0 W、¡H e 瀘星 2000 cm² / nin 、 O 。流 量20cm3/min の条件で20分間実施例1と同 横にしてエッチングを行った. この時のエッチン グ量と周波数との関係を示したのが第5図である。 約200 KHzで最大のエッチング量が得られる ことが確認された。

なお、この場合にも、エッチング中に、アーク 放電は発生せず、安定な大気圧下でのグロー放電 が生じ、活性の高いプラズマが得られた。 実施例3

出力 8 0 W、 9 0 K H 2 、 H e 流量 2000 cm 3 / nin 条件下でのプラズマの発光強度をO。流量と の相関として評価した。その結果を示したものが 第6図である。 

He流量

1915 cm 2 / nin

CF。流量

0~93.6cm '/nin

16.59 %

5.89 %

もちろん、この発明は、以上の例によって限定 されるものではない、反応容器の形状、大きさお よび材質、誘電体被覆電極の構造および構成、希 ガスおよび反応性ガスの種類や流量、印加電力の 大きさ、また、基板温度、筋電体被覆電極からの 基板の配置距離等の細部については様々な骸様が 可能であることはいうまでもない。

また、反応性ガスや反応生成物の排気と処理お よびHeなどの希ガス回収のために減圧する場合 にも、そのときの放電機構は大気圧下と同様とな

#### (発明の効果)

以上詳しく説明した通り、この発明によって、 従来からの低圧グロー放電プラズマ反応法に比べ て、真空系の形成のための装置および設備が不要。 となり、コストの低減を可能とし、しかも大気圧 下での表面処理を実現することができる。また、

0 ~ 9 2 cm 2 / nin

3000H'z , 8 m A

において、ポリエチレンテレフタレート(PET) フィルムのエッチングを行った。

この時の質量変化と混合比との関係を示したも のが第7図である。

安定したエッチングが可能であった。 実施例5

実施例1と同様にしてエッチングを行った。

O 2 / C F 4 = 25 / 25 cm 3 / min とした場 合のエッチング後の表面をESCAにより分析し

66.72 %

5.78 %

21.66 %

5.84 %

の原子比が得られた。

- ポリイミド(カプトン)の未処理のものは、 の原子比からなっていた。

装置の構造および構成が簡単であることから、 

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の大気圧グロープラズマエ ッチング装置の一実施例を例示した断面図である。 第2図は、基板配置の関係を例示した斜視図で

第3図は、混合比とエッチング速度等との関係 

第4図は混合比と接触角との相関図である。 5 図は、エッチング量と周波数との関係を示した

第6図は、O。流量と発光強度との関係を示し た相関図である。

第7図は、PETフィルムのエッチング時の質 量変化と混合比とを示した相関図である。

1…ガス導入部

2 … 反 応 容 器

3…嗅出ノズル

5…上部 驾 極 6…下部 驾 極

7…固体的笔体

9 … 穴 部

. .

10…ポンプ

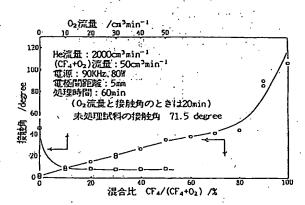
- 1 1 … ガス排出部

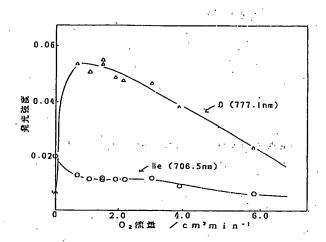
代理人 弁理士 西潭 利 夫

the state of

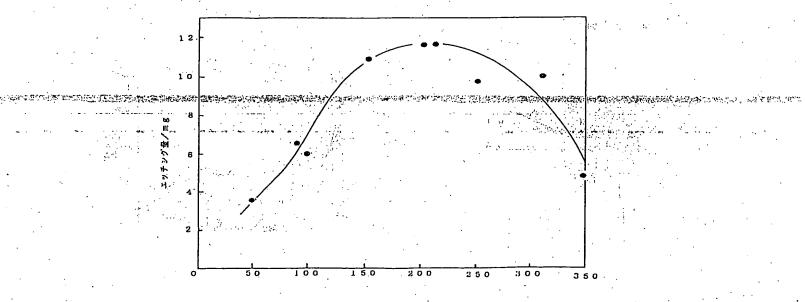
郑 4 ②

第 6 図

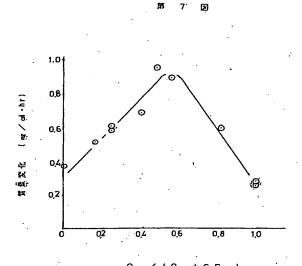




第 5 図



周波数/KHz



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.